# La física de transistores de película delgada con silicio amorfo

## 1stMARTIN J. POWELL

dept (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

Abstract—Los transistores de película delgada de silicio amorfo son importantes dispositivos electrónicos que son usados en un amplio rango de aplicaciónes en el area de electronica. La física básica subyacente a su funcionamiento y los problemas clave de rendimiento se analizan aquí. Las características estáticas de los transistores son determinadas por la localización de estados electrónicos que ocurren en el bandgap de silicio amorfo. Los estados profundos, consisten principalmente en enlaces sueltos de Si, esto sirve para determinar el voltaje de umbral y determinar los estados de cola del bandgap en la banda de conducción y determinar la movilidad de efecto de campo. Los tiempos finitos de captura y emisión de los estados localizados profundos conducen a una característica dinámica del transistor que puede describirse mediante un voltaje de umbral dependiente del tiempo.

Los transistores también muestran cambios de voltaje de umbral con respecto a tiempo más largos debido a otros dos mecanismos distintos; a saber, la captura de carga en el aislante de compuerta de nitruro de silicio y la creación de estados de enlaces colgantes metaestables en el silicio amorfo. Estos dos mecanismos muestran características diferentes por polarización, temperatura, y las dependencia del cambio de voltaje de umbral. La iluminación de los TFT's causa una generación de pares electron-hueco, en la region de carga espacial lo que lleva a un flujo igual de estados estacionarios de electrones, huecos y una reducción en la flexion de la banda. En la mayoría de aplicaciones, la foto-sensibilidad podría ser minimizada.

Esto se puede hacer disminuyendo el grosor de la capa-i, que es más eficaz en los TFT's que utilizan un aislante superior de nitruro de silicio adicional. La interfaz superior tiene una alta densidad de centros de recombinación, los cuales matan la fotosensibilidad con una degradación minima de las características de transferencia. Las capas de pasivación depositadas sobre los TFT's pueden afectar las características del transistor, si la capa de pasivación esta en contacto directo con la capa de silicio amorfo. El efecto consecuente sobre las características de transistores depende sobre el grosor de las capas. La uniformidad de arreglos grandes de transistores para aplicaciones de pantalla es excelente, con variaciones en el voltaje de umbral de 0.5 to 1.0V. El rendimiento de los dispositivos también es bueno, pero se necesitan más mejoras para la reducción de costes y las aplicaciones de mayor tamaño.

Index Terms—component, formatting, style, styling, insert

### I. Introduccción

Transistores de película delgada de silicio amorfo fueron propuestos como dispositivos aplicables por LeComber et al. [1] en 1979. Desde entonces, ha habido una enorme actividad, en todo el mundo, que ha dado lugar a la utilización de estos dispositivos en una variedad de aplicaciones. Quizás

el mejor ejemplo es la matriz activa dirigido a pantallas de cristal liquido, El cual ha sido propuesto por mas de 20 compañías y ha liderado, en algunos casos, productos comerciales (para un resúmen de estas actividades se pueden ver [2]). Otras aplicaciones importantes incluidas de arreglos lineales de sensores de imagen para lectores de caras y arreglos lineales para el manejo nuevas impresoras de pagina amplia [4]. En todas estas aplicaciones, un minucioso entendimiento de la física básica subyacente la operación y el desempeño de los transistores de película delgada es esencial, y esto es el objetivo de este articulo. En artículos previos [5], el autor describe la relación del desempeño de las propiedades básicas de los materiales. Este articulo cubre terreno similar, concentrándose en los temas en los que se han producido avances desde 1984.

# II. TECNOLOGÍAS TFT

Los transistores de película delgada de silicio amorfo puede ser hechos con una amplia variedad de estructuras y materiales. Básicamente, existen cuatro tipos de TFT's (figura 1.) Estos definidos por el orden del deposito de las capas, tales como el semiconductor, aislante de compuerta, contactos drenajefuente, y el electrodo de compuerta. Las estructuras escalonadas de los TFt's tienen los contactos de fuente y drenaje sobre un lado del semiconductor y del electrodo de contacto sobre el lado opuesto, mientras las estructuras coplanar tienen los tres electrodos sobre el mismo lado de la película semiconductora. En la estructura "invertida" el electrodo de compuerta es la primera capa depositada sobre sustrato de vidrio. Los transistores de película delgada de silicio amorfo han realizado con cuatro estructuras, pero para todos los datos de los dispositivos usados en aplicaciones practicas usan una estructura escalonada. Este contraste para los TFT's de silicio policristalino, los cuales son usualmente una estrcutura coplanar, que es el análogo a transistores MOS de silicio cristalino.

Para TFT de silicio amorfo, la estructura mas popular y una de las mas responsables para el estado del arte con respecto al desempeño, es el escalonado invertido, el cual usa nitruro de silicio como aislante de compuerta [7]. En este articulo, nos concentramos sobre este tipo de TFT, todos los resultados obtenidos y discutidos sobre este tipo de transistor. Ademas, la física de algunos tópicos es generalmente aplicable para algún

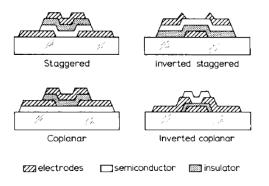


Fig. 1. Example of a figure caption.

tipo de TFT de silicio amorfo. Incluso limitándonos al TFT de es muchas tecnologías de TFT's dife dos tipos de estructuras de TFT's silicio amorfo el cual ha sido ir ratorio [8]. Las características ma son el uso de Cr como metal para como aislante de compuerta nitrui de metalización Cr/Al para los c diferencia esencial es el orden de el tipo A existen TFT's de un der de compuerta, silicio amorfo intrí un solo paso de crecimiento. El del canal del transistor. En el cas un deposito consecutivo de nitrur amorfo intrínseco, y después la silicio. El nitruro encima es gral contacto, antes de depositar la ca

Estos tipos de TFT's han sido grupos. Además, todavía hay dife tecnología utilizada por cada grup diferentes esquemas de metalizaci transparente, y la adición de una un condensador de almacenamient un mínimo de tres pasos de masca

cuatro pasos de mascaras, pero algunas variaciones anteriores pueden aumentar la complejidad del proceso a seis o incluso ocho pasos de mascaras.

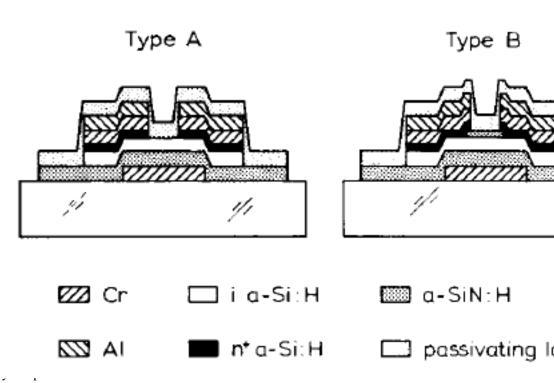


Fig. 2. Example of a figure caption.

### REFERENCES

[1] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon